

UDC 621.384.3
L 52



中华人民共和国国家标准

GB/T 13584—92

红外探测器参数测试方法

Measuring methods for parameters of infrared detectors

1992-07-15发布

1993-05-01实施

国家技术监督局发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 总则	(1)
3 测试方法	(2)
3.1 方法 1010: 黑体响应率	(2)
3.2 方法 1020: 噪声	(4)
3.3 方法 1030: 光谱响应	(6)
3.4 方法 1040: 探测率	(7)
3.5 方法 1050: 噪声等效功率	(8)
3.6 方法 1060: 时间常数	(9)
3.7 方法 1070: 面积	(12)
3.8 方法 1080: 阻抗	(14)
附录 A 黑体光谱能量因子 F_λ	(21)
附录 B 参数符号	(21)

中华人民共和国国家标准

GB/T 13584—92

红外探测器参数测试方法

Measuring methods for parameters of infrared detectors

1 主题内容与适用范围

本标准规定了红外探测器(以下简称探测器)的参数测试方法及其检测设备和仪器的要求。

本标准适用于各类单元红外探测器的参数测试,也适用于多元红外探测器相应的参数测试。

2 总则

2.1 概述

本标准只给出了测试红外探测器参数的工作原理及方法,在引用本标准时,有关的具体要求应在详细规范中加以说明。

本标准仅规定了一套基本的测试方法,它并不意味着不能采用其他的测试方法,采用其他的测试方法时,采用者必须确保测试具有相同的精度,而且必须在检测报告中予以说明。

2.2 一般注意事项

2.2.1 对探测器和测试仪表的预防措施

2.2.1.1 极限值

对所有的测试,测试条件都不能超过探测器的极限值,例如:不能使用最大偏置。如果要在最大偏置值附近工作,应十分小心地监视探测器的噪声,而且偏置值的增加应十分缓慢。当用激光光源照射探测器时,应将其功率衰减到小于探测器所允许的最大功率。

2.2.1.2 测试用仪表

对以变压器为输入电路的前置放大器,应避免用万用表测量前置放大器的初级阻抗,以免损坏前置放大器,前置放大器应工作在线性范围内。

2.2.2 热平衡条件

用于各测试系统中的电子仪器,都应预热到一定时间后,方可进行测量,预热时间对不同的测试系统应有明确的规定。

2.2.3 温度

对所有的测试,都应在探测器所需的工作温度下进行,探测器工作温度的波动应不影响测试精度。

2.2.4 黑体辐射源

黑体辐射源的温度为 500 K,若选用其他温度的黑体辐射源,应在测试条件中注明。

在计算黑体辐射源辐射到探测器的辐射功率时,按净辐射计算。

黑体辐射源至探测器的距离应远大于探测器面积的平方根,即满足微面元条件。

2.2.5 激光的安全防护

对使用激光器的各测试系统,要备有漫反射档光板和激光防护镜。

2.2.6 环境条件

2.2.6.1 电磁屏蔽